

ICI 03 L-EFT set

集成电路Langer电磁脉冲耦合 SMA



Short description

Preview for 2017

ICI 01 L-EFT磁场源将快速瞬变脉冲通过磁场耦合到集成电路中（开放式芯片），因此可以选择性地对集成电路的某个区域进行抗干扰性测试。对于安全关键电路，还可以进行模拟旁路通道干扰。该探头具备以下特点：

- 分辨率高达500微米，因此可以对电路中的某一部分有针对性地进行测试。
- 脉冲抖动的触发值极低，因此也能对程序进程中的快速过程有针对性地进行施加影响。

使用该探头需要一台电脑。通过附带的ICI-Client客户端软件或者DLL控制操作ICI 01探头。

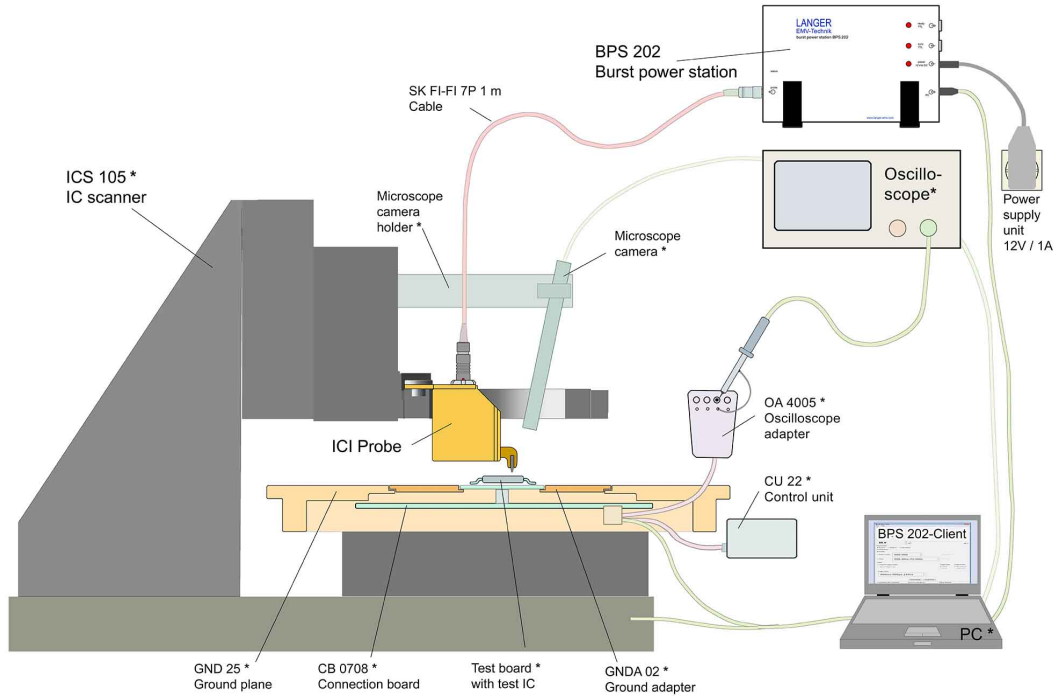
Delivery content

- 1x ICI HH500-15 L-EFT, 脉冲磁场源
- 1x ICI E450 L-EFT, Pulse E-Field Source
- 1x ICI I900 L-EFT, Pulse Current Source (FBBI)
- 1x BPS 202, 猝发电站 SMA
- 1x BPS 202-Client, SMA
- 1x NT Ex EU
- 1x ICI 01 L-EFT acc
- 1x ICI case
- 1x ICI m

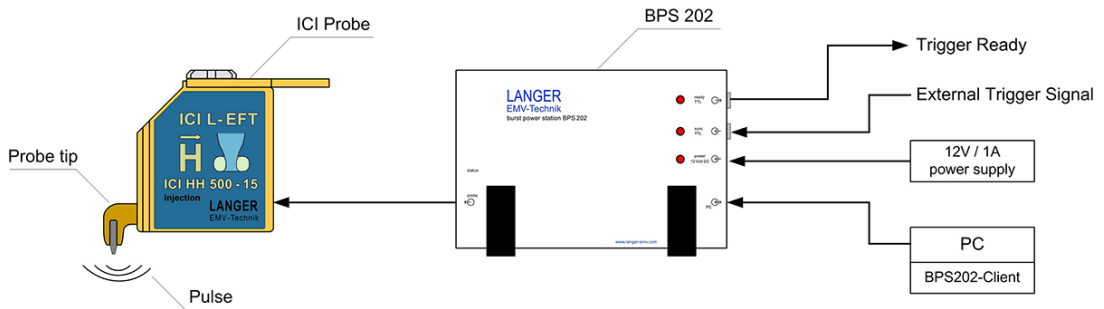
Technical parameters

脉冲参数	
上升时间	< 2 ns
重复频率	0.1 Hz - 20 kHz
极性 (set by software)	+ / - / alternating
触发器脉冲延迟 (Bypass Modus - Delay Line)	
min. 触发器脉冲延迟 (typ.)	100 ns
max. 触发器脉冲延迟 (typ.)	450 ns
max. Jitter (typ.)	± 1 ns
触发器脉冲延迟 (Timer Mode)	
min. 触发器脉冲延迟 (typ.)	200 ns
max. 触发器脉冲延迟 (typ.)	100 ms
max. Jitter (typ.)	± 15 ns
触发器延迟的最小步距	10 ns
电源电压	BPS 202
软件	BPS 202-Client / DLL (32 Bit / 64 Bit) Win XP SP3 or higher

Schematic set-up with mover



Schema of measurement set-up



ICI 03 L-EFT set

集成电路Langer电磁脉冲耦合 SMA

ICI probe in application

